

ผลของแก๊สแอมโมเนียมในเนยต่อสมบัติทางไฟฟ้าและการปลดปล่อยอิเล็กตรอน

ของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้น

Effect of Ammonia Gas on Electrical and Electron Field Emission Properties of Multi-Walled Carbon Nanotubes

สราวนุติ บุตรวัง¹ สุรเชษฐ์ ใจดี¹ วรรุติ มีองรัตน์² และ ชัยศักดิ์ อิสโซ^{1*}

Sarawoot Bootwang¹, Surached Jaidee¹, Worawut Muangrat² and Chaisak Issro^{1*}

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยนานาชาติเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

¹ Department of Physics, Faculty of Science, Burapha University

² College of Nanotechnology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

บทคัดย่อ

ในรายงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอผลของแก๊สแอมโมเนียมที่มีต่อท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์บนเหล็กสแตนเลสด้วยกระบวนการตกเคลือบไฮโรเยห์ทางเคมีของการผสมເອົາລວມອອລັກພ່ອຮູ້ໃໝ່ ท่อนาโนคาร์บอนถูกควบคุมโดยอัตตราการให้เหล็กด้วยวิธีการให้เหล็กด้วยวิธี 4 พรอบที่อุณหภูมิห้อง ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้แก๊สแอมโมเนียมในการสังเคราะห์ลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของท่อศึกษาโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านและ รามานสเปกโตรสโคป รวมทั้ง ค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าถูกทำการวัดด้วยวิธี 4 พรอบที่อุณหภูมิห้อง ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้แก๊สแอมโมเนียมในการสังเคราะห์ทำให้เพิ่มค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าและเป็นสาเหตุของความบกพร่องในโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน การวัดค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้ากับพังก์ชันอุณหภูมิให้หลักฐานที่แสดงว่า ที่อัตราการไหลของแก๊สแอมโมเนียมมีค่าสูงเป็นผลทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีพฤติกรรมเป็นสารกึ่งตัวนำ จากการศึกษาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้านั้น ผลของแก๊สแอมโมเนียมทำให้ท่อนาโนคาร์บอนแสดงเป็นตัวปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ดี มีค่าสนามไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดตัวคือ $0.8 \text{ V}/\mu\text{m}$

คำสำคัญ : ท่อนาโนคาร์บอน สภาพต้านทานไฟฟ้า การปลดปล่อยอิเล็กตรอนโดยสนามไฟฟ้า

*Corresponding author. E-mail: ichaisak@yahoo.com

Abstract

In this paper we present results effect of ammonia gas on carbon nanotubes grown on stainless steel by chemical vapor deposition of ethanol/ferrocene mixtures. The carbon nanotubes were controlled by the flow rate of ammonia gas during their growth. Electrical properties and electron field emission were then studied on the carbon nanotubes synthesized with and without ammonia gas flow and their structure and crystallinity were characterized by TEM and Raman spectroscopy. In addition, electrical resistivity was measured in four point probes technique at room temperature. It is shown that the effect of ammonia gas on synthesis of carbon nanotubes increases electrical resistivity and causes structural defects of the carbon nanotubes. Resistivity measurement as a function of temperature gives evidence that a high ammonia flow rate is responsible for the semiconducting behavior. From the electron field emission study, it follows that the carbon nanotubes by effect of ammonia gas are good electron emitters with a low turn-on field of $0.8 \text{ V}/\mu\text{m}$.

Keywords: Carbon nanotubes, Electrical resistivity, Electron field emission

บทนำ

อุปกรณ์ปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ถูกนำมาใช้ในอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มากมาย เช่น เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หลอดรังสีเอกซ์ และจากแพสต์รอน โดยแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนส่วนใหญ่จะใช้การให้ความร้อนแก้วัสดุ (thermal electron emission) จนกระทั่งอุณหภูมิสูงเพียงพอที่สามารถทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิววัสดุได้ วัสดุในกลุ่มนี้ได้แก่ โลหะต่างๆ เช่น โนลิบดินัม ทังสเตน เป็นต้น นอกจากนี้ การปลดปล่อยอิเล็กตรอนสามารถเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิห้อง ด้วยวิธีการจ่ายสนามไฟฟ้าให้แก้วัสดุที่ใช้เป็นขั้วแค็คโทด ทำให้สามารถเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ภายใต้สนามไฟฟ้า หรือเรียกว่าแค็คโทดเย็น (cold cathode) จากรายงานการวิจัยในปี 1972 แสดงการนำแผ่นแกรไฟฟ์มาทดสอบการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้า (Bonard, Kind, Stockli, & Nilsson, 2001) และในเวลาต่อมา ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในวัสดุชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มของวัสดุคาร์บอน เช่น พิล์มของเพชร พบว่าสนามไฟฟ้าที่ใช้ในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนมีค่าประมาณ $3.0 \text{ V}/\mu\text{m}$ (Milne, Teo, & Groening, 2004) ปัจจุบันอุปกรณ์ปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้รับความสนใจจากนักวิจัยจำนวนมาก เพื่อศึกษาหาวัสดุที่มีขนาดเล็ก มีความแข็งแรง ราคาถูก ประยุกต์พัฒนาและผลิตได้ง่าย ท่อนาในคาร์บอนที่เกิดจากการห่อตัวของแผ่นกราฟีนสามารถเกิดได้ทั้งแบบผังชั้นเดียวและแบบผังหลายชั้น จัดเป็นวัสดุตัวเลือกหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจต่อนักวิจัย เนื่องจากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เล็ก ($\sim 1-200 \text{ nm}$) และมีสมบัติเชิงกลและไฟฟ้าที่ดี สามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ภายใต้สนามไฟฟ้าที่ต่ำ ($\sim 1-4 \text{ V}/\mu\text{m}$) (Bonard, Kind, Stockli, & Nilsson, 2001) และให้ความหนาแน่นของกระแสอิเล็กตรอนเนื่องจากการปลดปล่อยได้สูงกว่า 1 mA/cm^2 (Bonard, Kind, Stockli, & Nilsson, 2001) แต่การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาในคาร์บอนมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้หลักหลายปัจจัย ทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนา วิธีการและเงื่อนไขในการสังเคราะห์ ความหนาแน่นและความสมบูรณ์ของท่อนา เป็นต้น ในการสังเคราะห์ท่อนาในคาร์บอน ท่อนาในคาร์บอนสามารถ

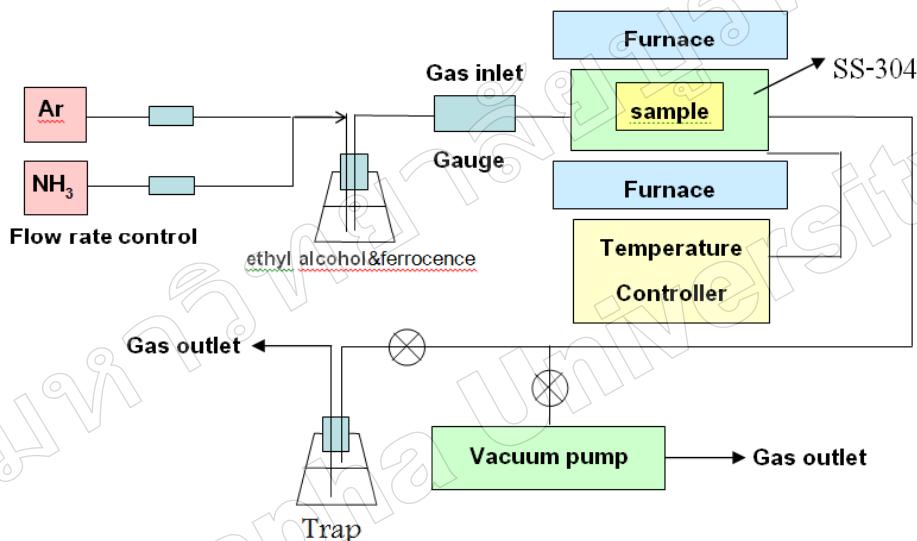
สังเคราะห์ด้วยวิธี ได้แก่ การอาร์คที่ความดันสูง (High pressure arcs) (Park, Kim, Yun, Lee, & Park, 2007), การยิงด้วยเลเซอร์ (Laser ablation) (Sveningsson, Nerushev & Campbell, 2004) และ การตกเคลือบไออกไซด์ทางเคมี (Chemical vapor deposition, CVD) (Cheng, & Zhou, 2003) เป็นต้น ซึ่งการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ CVD เป็นเทคนิคที่สามารถควบคุมตำแหน่งการเกิดท่อนาโนคาร์บอนบนแผ่นรองรับและมีลักษณะตั้งตรง นอกจากนี้ ขนาดความยาวของท่อจะมีลักษณะค่อนข้างยาวกว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีอื่นๆ จากผลของการศึกษาสมบัติของท่อนาโนคาร์บอนของนักวิจัยกลุ่มต่างๆ ทำให้บางกลุ่มเริ่มให้ความสนใจในการเติมอะตอนหรือโมเลกุลชนิดอื่นๆ เช่น ไบรอน ชัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน (Milne, Teo, & Groening, 2004; Vallance, Chikkamaranahalli, & Rao, 2006) ให้กับท่อนาโนคาร์บอน และศึกษาสมบัติต่างๆ ของท่อนาโนคาร์บอนที่เปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอน เมื่อมีการเติมปริมาณอะตอนของไนโตรเจน (Ayala, Arenal, Rummeli, Rubio & Pichler, 2010) ในปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่าโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้น (Kurt, Klinke, Bonard, Kern, & Karimi, 2001) ซึ่งวิธีการเติมไนโตรเจนจะใช้หลักการของการแตกตัวของโมเลกุลของไนโตรเจนในรูปพลางสามาชาอย่างบนท่อนาโนคาร์บอนหลังจากการสังเคราะห์แต่ปริมาณของอะตอนไนโตรเจนที่เติมสามารถรวมอยู่กับท่อนาโนคาร์บอนได้ในปริมาณที่ต่ำ ~ 4.08 at% (Lai, Lian, & Lee, 2009) ค่าสนามไฟฟ้าของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนอยู่ที่ $2.3 \text{ V}/\mu\text{m}$ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำท่อนาโนคาร์บอนที่เติมไนโตรเจนไปชายด้วยพลาสมาร์ของคลอรีน พบว่า ความหนาแน่นของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนมีค่าสูงขึ้น ($1.3\text{-}15.0 \text{ mA/cm}^2$) เมื่อมีอะตอนของคลอรีนมาแทรกตัว ขณะที่ค่าสนามไฟฟ้าของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนมีค่าลดลง มีค่าประมาณ $1.9 \text{ V}/\mu\text{m}$ (Ray, Palnitkar, Pong, Tsai & Chen, 2009) และจากผลงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้ทราบว่า การเติมไนโตรเจนมีผลต่อการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของท่อนาโนคาร์บอนขึ้น ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมในการเติมอะตอนไนโตรเจนเพื่อให้ได้ปริมาณการเติมที่สูงขึ้นจึงได้รับความสนใจในปัจจุบัน การใช้แก๊สแอกมโมเนียมเพื่อสมควรห่วงการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนเป็นวิธีการหนึ่ง ที่สามารถก่อให้เกิดการแทรกตัวของอะตอนไนโตรเจนในท่อนาโนคาร์บอนเกิดขึ้นได้ชัดเจนกว่าจะเกิดได้ในปริมาณที่สูง และเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนของท่อนาโนคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนได้ เนื่องจากท่อนาโนคาร์บอนมีสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ปลดปล่อยอิเล็กตรอนในเครื่องมือต่างๆ ได้โดยในงานวิจัยนี้ ได้ทำการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนภายใต้กระบวนการปลดปล่อยแก๊สแอกมโมเนียมที่อัตราการไหลแตกต่างกัน เพื่อศึกษาผลของแก๊สแอกมโมเนียมที่ต่อความสามารถสมบูรณ์ทางโครงสร้าง สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย

การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน

ท่อนาโนคาร์บอนแบบผังหลาຍชั้นถูกสังเคราะห์ด้วยวิธี CVD โดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นแหล่งกำเนิดคาร์บอน ภายใต้กระบวนการสังเคราะห์ผงเฟอร์โรเชินถูกใช้ทำหน้าที่เป็นตัวคงตะลิสต์ นำผงเฟอร์โรเชินผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์ในขาดชั้นพูน 1.6 %wt และใช้แก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สพาหะให้ผ่านสารละลายของเฟอร์โรเชินในเอทิลแอลกอฮอล์ไปยังท่อสแตนเลส ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยมีแก๊สแอกมโมเนียมเป็นแหล่งกำเนิดไนโตรเจนในกระบวนการสังเคราะห์ เนื่องจากแก๊สแอกมโมเนียมมีสมบัติสามารถแตกตัวได้ที่อุณหภูมิประมาณ $400\text{-}500^\circ\text{C}$

การสังเคราะห์แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนแรก ทำการดูดอากาศภายในท่อสแตนเลสเพื่อทำความสะอาดระบบ ให้ความร้อนจากเตาลดไฟฟ้าจนท่อสแตนเลสมีอุณหภูมิประมาณ $900\text{ }^{\circ}\text{C}$ ทำการเปิดวาล์วปล่อยแก๊ส อาจริกอนที่ อัตราการไหล 500 cc/min ผ่านชุดซัมพูที่มีอุณหภูมิประมาณ $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ทำการกวนสารละลายตลอดเวลา ด้วยเครื่องกวน ไออกเมนต์ของสารละลายของเควิลแอกอชอล์และเฟอร์โรเชินไหลไปยังท่อสแตนเลส พร้อมกับการปล่อยแก๊สแอมโมเนียเข้าสู่ระบบที่อัตราการไหล $0, 30, 40$ และ 50 sccm (Standard Cubic Centimeters per Minute, sccm) เป็นเวลา 15 นาที ตามลำดับ โดยกำหนดให้ท่อนานในคาร์บอนที่สังเคราะห์ได้ภายในได้เงินไปดังกล่าว แทนด้วยสัญลักษณ์ CNT0, CNT30, CNT40 และ CNT50 ตามลำดับ และนำผงท่อนานในคาร์บอนที่ได้จากการสังเคราะห์ ทำการวิเคราะห์โครงสร้าง ความสมบูรณ์ของท่อ สมบูติทางไฟฟ้าและสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอน



ภาพที่ 1 รูปแบบระบบการสังเคราะห์ท่อนานในคาร์บอนด้วยกระบวนการ CVD

การวิเคราะห์สมบัติของท่อนานในคาร์บอน

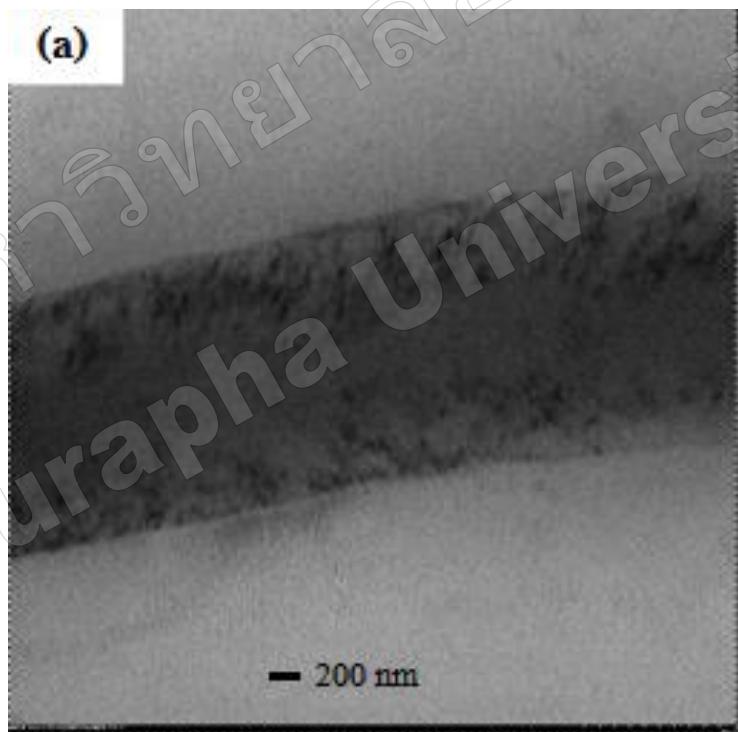
กระบวนการสังเคราะห์ท่อนานในคาร์บอนด้วยวิธี CVD ภายใต้การใช้แก๊สแอมโมเนียร่วมในการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ $900\text{ }^{\circ}\text{C}$ ท่อนานในคาร์บอนที่ได้จากการสังเคราะห์ ถูกทำการวิเคราะห์เพื่อศึกษาโครงสร้างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบหอดูผ่าน (Transmission electron microscopy, HT7700, HITACHI) รวมทั้งศึกษาโครงสร้างความบกพร่องของชั้นกราฟีนของท่อนานในคาร์บอนด้วยเทคนิคของรaman spectroscopy ด้วยเดเซอร์ความยาวคลื่น 532 nm (Thermo Scientific DXR) ผงท่อนานในคาร์บอนจำนวน 0.2 g gramm ผสมกับเอทิลเซลลูโลส (Ethyl Cellulose) เพื่อช่วยในการรีดเกาะ อัดเข็มรูปให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0 cm ด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิคแรงอัดคงที่ที่ 2000 N/m^2 นิวตัน นำตัวอย่างที่ได้ศึกษาสมบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพต้านทานทางไฟฟ้ากับพังก์ชันอุณหภูมิภายใต้บรรยากาศของแก๊ส อาจริกอนช่วงอุณหภูมิห้องถึง $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ ด้วยวิธีการวัดแบบ 4 โพรง ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ที่ 0.1 mA และศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนานในคาร์บอน โดยท่อนานในคาร์บอนถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยติดกับแผ่นทองแดงที่ข้าวคาด

มีระยะห่างระหว่างขั้วคาโทดและอาโนดที่ 1.0 mm ภายในระบบสูญญากาศที่มีความดัน 3×10^{-6} mbar ทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-1.2 kV (Spellman-SL60) มัลติมิเตอร์ (Fluke 189) เซ็ตสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า

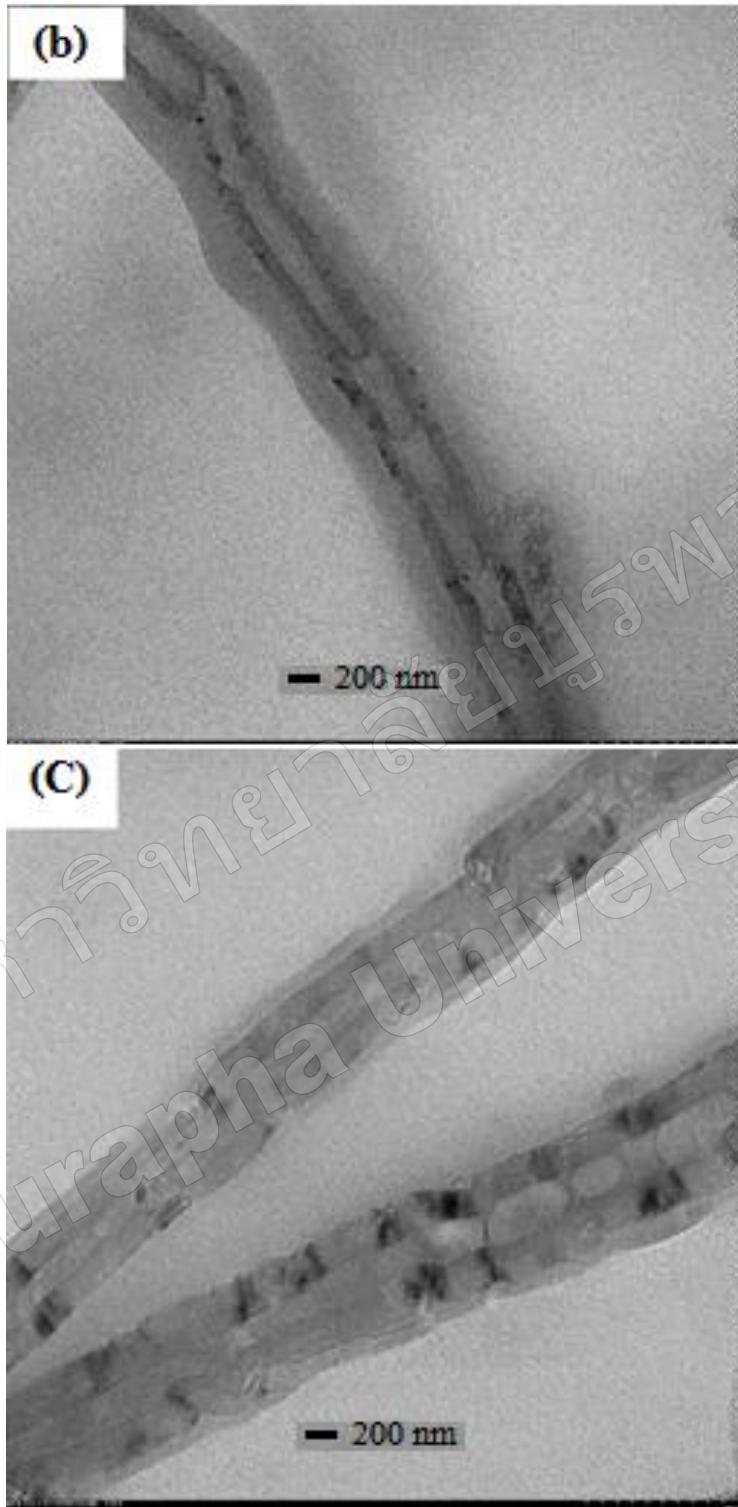
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล

การศึกษาลักษณะโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนโดยใช้เทคนิค TEM

ภาพที่ 2(a-c) แสดงผลการวิเคราะห์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของท่อนาโนคาร์บอนที่อุณหภูมิ 900°C ภายใต้การสังเคราะห์โดยไม่ใช้แก๊สแเอมโมเนียและการใช้แก๊สแเอมโมเนียในกระบวนการสังเคราะห์พบว่า ท่อนาโนคาร์บอนที่ได้มีลักษณะแบบผังเหลี่ยมชั้น ผังที่มีลักษณะหนา ทำให้ไม่สามารถมองเห็นลักษณะโครงสร้างและรูปร่างของท่อนาโนคาร์บอนได้ชัดเจน สาเหตุเนื่องจากปริมาณของไอระเหยที่เข้าไปในระบบมีแหล่งกำเนิดของคาร์บอนที่สูง ภาพที่ 2(b-c) แสดงลักษณะการเกิดท่อนาโนคาร์บอนแบบปล้องไฝ (Bamboo structure) ของตัวอย่าง CNT30 และ CNT50 จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผลของการใช้แก๊สแเอมโมเนียที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้โครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนมีความบกพร่องในโครงสร้างเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 2 ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของท่อนาโนคาร์บอนที่กำลังขยาย 6×10^4 เท่า
(a) CNT0

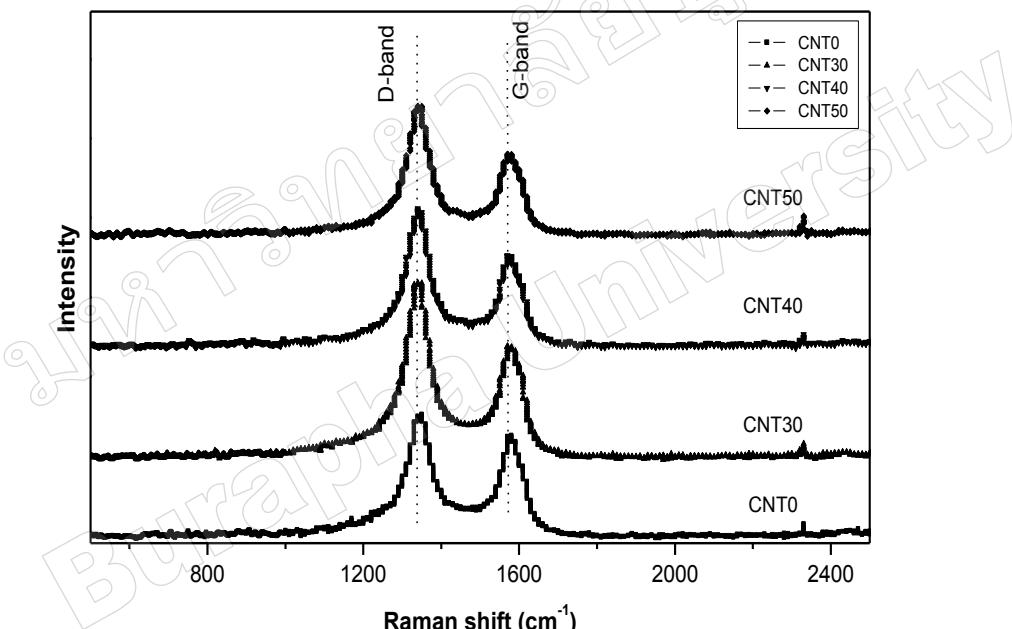


ภาพที่ 2 ภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กtronแบบส่องผ่านของท่อนานในкарบอนที่กำลังขยาย 6×10^4 เท่า

(b) CNT30 และ (c) CNT50

ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนด้วยเครื่องร้านสเปกต์โรสโคปี

ภาพที่ 3 แสดงการเกิดพีกของ G-band ในช่วง $1570\text{--}1577\text{ cm}^{-1}$ ซึ่งแสดงความสมบูรณ์ของโครงสร้างแกรไฟต์ของท่อนาโนคาร์บอน ขณะที่ในส่วนของพีก D-band เกิดที่ตำแหน่ง $1343\text{--}1351\text{ cm}^{-1}$ ซึ่งแสดงความไม่เป็นระเบียบของอะตอมcarbonหรือความบกพร่องของโครงสร้างในขั้น แกรไฟต์ และเมื่อพิจารณาค่าสัดส่วนของ I_G/I_D ของท่อนาโนคาร์บอนที่ได้จากการสังเคราะห์ที่เงื่อนไขต่างๆ พบร่วมสัดส่วนของ I_G/I_D มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 0.82 ของตัวอย่าง CNT0 และมีค่าลดลงเมื่อมีปริมาณของการปล่อยแก๊สแอมโมเนียมเพิ่มขึ้น โดยค่า I_G/I_D ต่ำสุดอยู่ที่ 0.62 ของตัวอย่าง CNT50 ดังนั้นความสมบูรณ์ของท่อนาโนคาร์บอนจะมีความสมบูรณ์ที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการถ่ายด้วยกล้อง TEM ที่พบว่า เกิดท่อแบบปล้องไฝมีจำนวนถี่มากขึ้นเมื่อใช้ปริมาณแก๊สแอมโมเนียมเพิ่มขึ้น โดยผลดังกล่าวอาจเกิดจากการยึดเกาะของโมเลกุลแก๊สแอมโมเนียมโดยที่บริเวณผนังท่อ หรือจากผลของการแทรกตัวของอะตอมสารเจือปนประเภทไนโตรเจนบางส่วน ที่เกิดจากการแตกตัวของโมเลกุลของแก๊สแอมโมเนียมและสามารถแทรกตัวในบริเวณผนังท่อ (Ayala, Arenal, Rummeli, & Pichler, 2010) มีผลทำให้ท่อนาโนคาร์บอนเกิดขึ้น



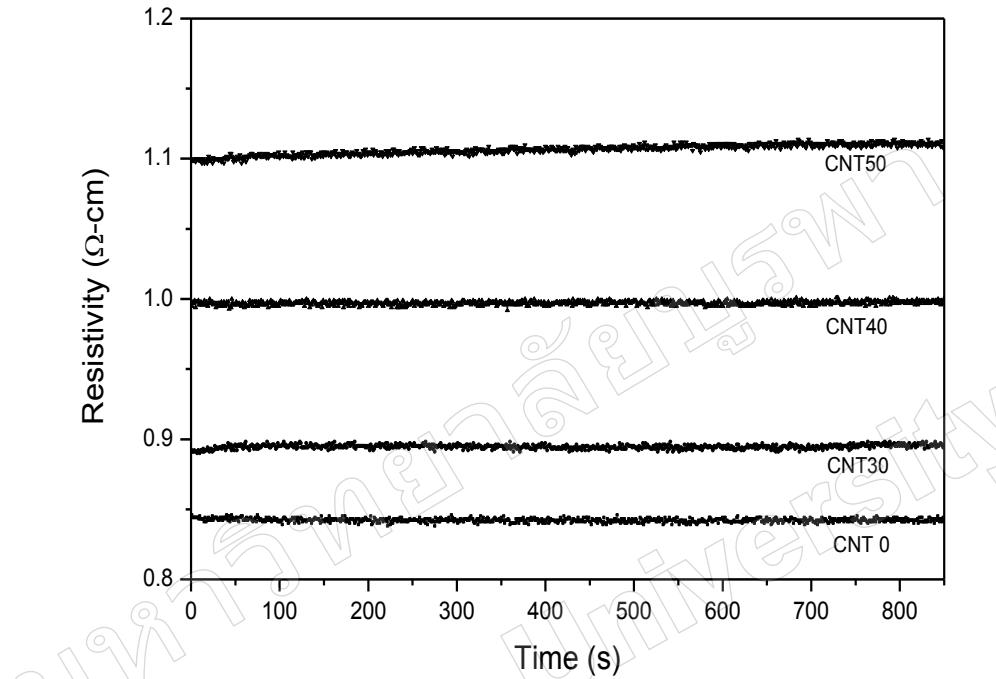
ภาพที่ 3 สเปกต์รัมร้านของท่อนาโนคาร์บอน ภายใต้การสังเคราะห์ที่มีอัตราการไอลของแก๊สแอมโมเนียมต่างๆ ที่อุณหภูมิการสังเคราะห์ $900\text{ }^{\circ}\text{C}$

ผลการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอน

ในการทดสอบผลการศึกษาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้อัตราการไอลของแก๊สแอมโมเนียมแตกต่างกัน ทำการเปรียบเทียบกับกรณีที่ปราศจากแก๊สแอมโมเนียมในการสังเคราะห์ ศึกษาสภาพต้านทานทางไฟฟ้าด้วยเทคนิค 4 probe ภายใต้บรรยายกาศของแก๊สออกซิเจนที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นทำการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนในช่วงอุณหภูมิ $25\text{--}150\text{ }^{\circ}\text{C}$ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าด้วยเทคนิค 4 probe

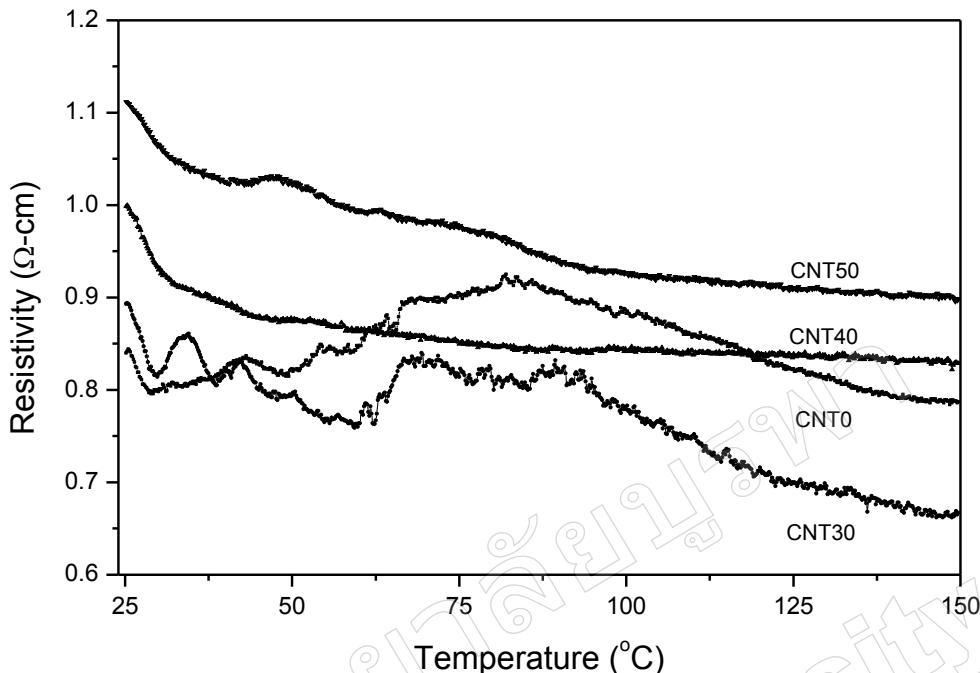
$$\rho = 2\pi S \left(\frac{V}{I} \right)$$

เมื่อ S คือระยะห่างระหว่างโพรง, V คือความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างโพรงและ I คือกระแสไฟฟ้าที่ทำการจ่ายไปยังโพรง



ภาพที่ 4 ค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนในคาร์บอนที่อุณหภูมิห้อง ภายใต้การสั่นเคราะห์ท่อในคาร์บอนที่มีอัตราการไหลของแก๊สแอมโมเนียมเนี่ยแตกต่างกัน

จากราฟในภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้ากับเวลาที่ใช้ในการทดสอบค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนในคาร์บอนภายใต้การสั่นเคราะห์ที่อุณหภูมิห้อง พบร่วมค่าสภาพความต้านทานที่วัดได้มีค่าเสถียรตลอดการวัด และมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการปล่อยแก๊สแอมโมเนียมเนี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแก๊สแอมโมเนียมเนี่ยที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการสั่นเคราะห์ ทำให้ค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนในคาร์บอนมีค่าสูงขึ้น จากผลการทดลองดังกล่าวนี้ ทำให้เข้อ้างอิงผลของการยืดเกราะของแก๊สแอมโมเนียมที่บวบวนผนังห้องและการแทรกตัวของอะตอมของสารเจือปะรุง ไม่ได้มาจากผลกระทบตัวของอะตอมของแก๊สแอมโมเนียมที่บวบวนผนังห้อง แต่เป็นผลของการเกิดความสมบูรณ์ทางโครงสร้างของท่อนในคาร์บอน โดยท่อนในคาร์บอนมีความบกพร่องของโครงสร้างเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนแบบสองฝ่าน ซึ่งพบว่า มีความบกพร่องทางโครงสร้างเพิ่มขึ้นบวบวนผนังห้อง และเกิดท่อแบบปล่องไฝที่มีลักษณะเกิดจำนวนถ่มากขึ้น

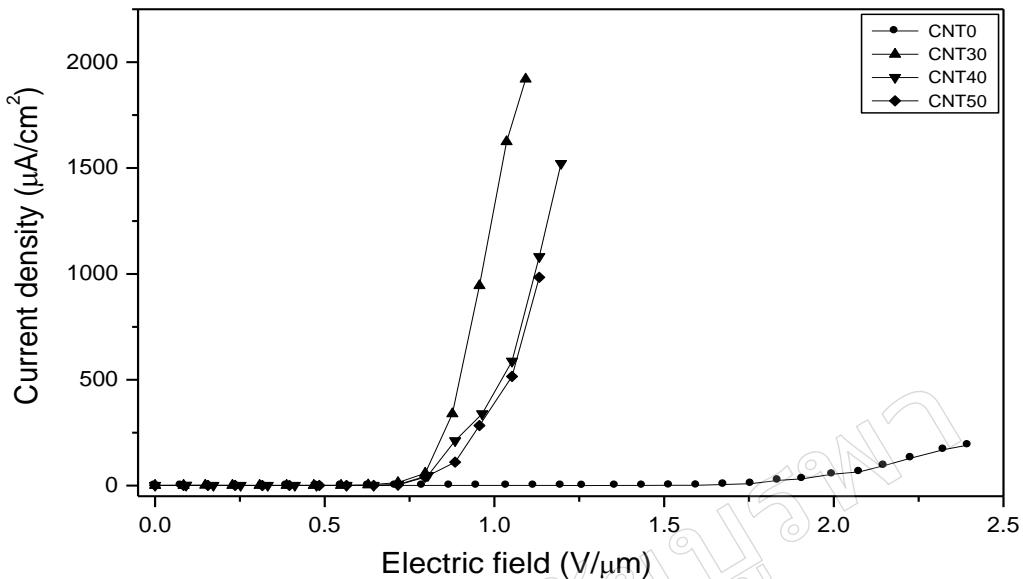


ภาพที่ 5 ค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนในช่วงอุณหภูมิ 25-150 °C.

ข้อมูลการวัดค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าขึ้นกับพังก์ชันของอุณหภูมิในช่วง 25-150 °C ดังแสดงในภาพที่ 5 ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิคงที่ประมาณ 10 °C/min พบว่าท่อนาโนคาร์บอนของตัวอย่าง CNT0 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นในช่วงอุณหภูมิ 25-80 °C และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าจะมีค่าลดลง จากผลการทดลองนี้สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากท่อนาโนคาร์บอนมีความบกพร่องทางโครงสร้างน้อยกว่าเงื่อนไขการสังเคราะห์ ซึ่งไม่มีการยึดเกาะของแก๊สแอมโมเนียมเนี่ยและของอะตอมชนิดอื่นเกิดขึ้นที่บริเวณผนังท่อ สงผลให้ท่อนาโนคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบผนังหลาຍขั้นนี้ มีสภาพต้านทานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงอุณหภูมิเริ่มต้น ซึ่งเกิดจากการกระเจิงของอิเล็กตรอนจากความบกพร่องของโครงสร้างและเนื่องจากไฟฟอน ทำให้ในช่วงอุณหภูมิตั้งกล่าว มีค่าผลรวมของสภาพต้านทานทางไฟฟ้าของทั้งสองปัจจัยเด่นกว่าค่าการนำไฟฟ้าที่เกิดจากผลของการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนไปยังขั้นແบนนำไฟฟ้า (conduction band) ทำให้ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 80 °C พลังงานความร้อนมีค่าสูงพอที่จะต้านให้อิเล็กตรอนในท่อนาโนคาร์บอนที่มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำเกิดการเคลื่อนที่ไปยังขั้นແบนนำไฟฟ้าได้มากขึ้น มีลักษณะที่เด่นกว่าค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าที่เกิดจากการกระเจิงของอิเล็กตรอนเนื่องจากความบกพร่องและไฟฟอน ซึ่งทำให้ค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้ามีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาตัวอย่างท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้แก๊สแอมโมเนียมเนี่ยในการสังเคราะห์ พบร่วมตัวอย่าง CNT30 มีค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าที่ไม่เสถียรลดลงช่วงเวลาของการวัด ไม่สามารถบอกลักษณะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าได้ในช่วงอุณหภูมิ 25-90 °C ผลดังกล่าวอาจเกิดจากการกระเจิงของอิเล็กตรอน เนื่องจากความบกพร่องในโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนและผลของไฟฟอน รวมทั้งอาจเกิดจากสาเหตุการมีผิวสัมผัสระหว่างขั้วไฟฟ้ากับตัวอย่างที่ไม่ดี แต่เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90 °C ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ลดลงสอดคล้องกับกรณี

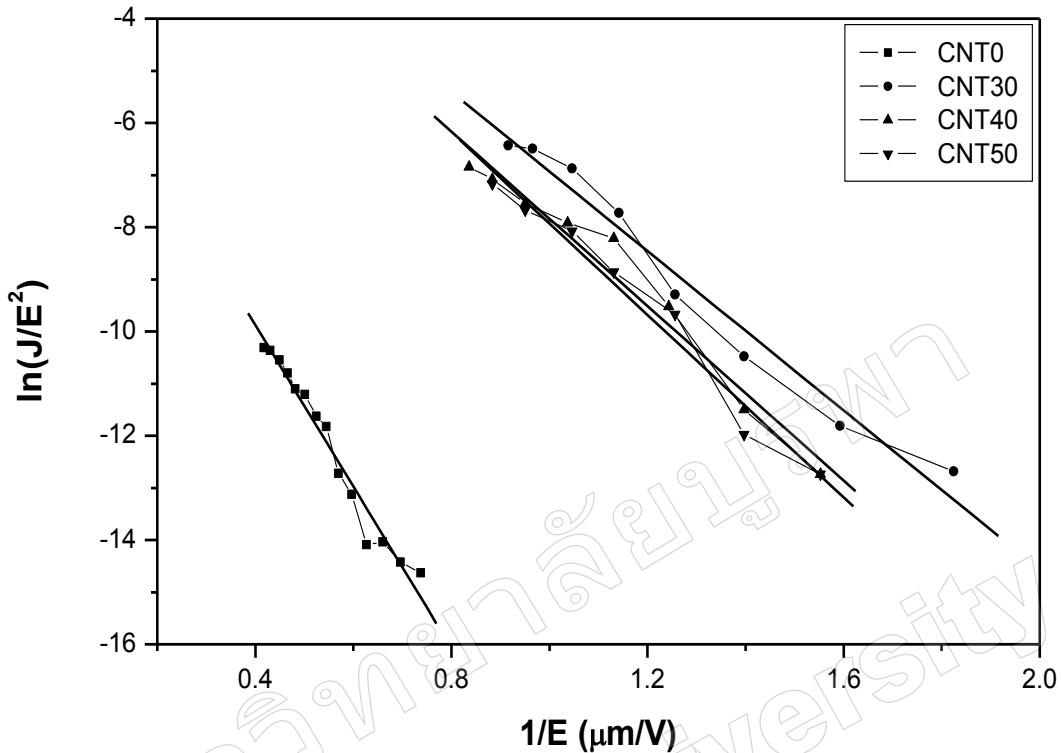
ของตัวอย่าง CNT0 ในขณะที่ตัวอย่างของ CNT40 และ CNT50 นั้น พบว่าค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของทั้งสองตัวอย่าง มีค่าลดลงเมื่อมีการเพิ่มของอุณหภูมิ ซึ่งสอดคล้องกับ Fermi liquid model (Ritter, Tsierkezos, Prylutskyy, & Davydenko, 2012) และ Luttinger liquid theory (LL) (Barberio, Camarca, Barone, & Xu, 2007) โดยค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจะมีค่าลดลงสอดคล้องกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเบอร์เช็นต์การเปลี่ยนแปลงของค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าเทียบกับค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง มีค่าลดลงประมาณ 17-19% แสดงได้ว่าการใช้แก๊สแอมโมเนียมในเนื้อหาการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนมีผลทำให้ท่อนาโนคาร์บอนอาจมีการยึดเกาะของแก๊สแอมโมเนียมเนื่อที่ผนังห้องเกิดขึ้น หรืออีกหนึ่งสาเหตุของในตัวอย่างของโครงสร้างทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิในตัวอย่างของโครงสร้างทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง นี้อาจมาจากอุณหภูมิในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนมีค่าสูงกว่าช่วงอุณหภูมิของการแตกตัวของแก๊สแอมโมเนียม แล้วเกิดความบกพร่องในรูปปัลล่องໄไฟ (Czerw, Terrones, Charlier, Blase, & Carroll, 2001) และยังเด่นอย่างระหว่างพันธะของคาร์บอนกับไนโตรเจน ($\pi-\pi^*$) (Lim, Elim, Gao, Wee, & Lin, 2006; Ismagilov, Shalagina, & Tkachev, 2009) จะมีค่าสูงกว่าพันธะของคาร์บอนกับคาร์บอน ($\pi-\pi$) ทำให้โครงสร้างของท่อมีสมบัติของการเป็นสารกึ่งตัวนำที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของสภาพต้านทานทางไฟฟ้าที่เริ่มตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง เกิดจากผลของอิเล็กตรอนในชั้นແลบอนนำไฟฟ้ามีปริมาณอิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนในชั้นడอนอร์ (donor state) ไปยังชั้นແลบอนนำไฟฟ้า (Chiu, Duesberg, Dettlaff-Weglikowska, & Roth, 2002) ทำให้มีค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าลดลง และมีค่าเด่นกว่าค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าที่เกิดจากผลการระเจิงของอิเล็กตรอน เนื่องจากความบกพร่องของท่อนาโนคาร์บอนและจากผลของโฟน่อน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอิเล็กตรอนจากชั้นวาเลนซ์สามารถเคลื่อนไปยังชั้นนำไฟฟ้าได้มากขึ้น ผลทำให้สภาพต้านทานไฟฟ้ามีค่าลดลง หันเนื่องจากในสารกึ่งตัวนำ เมื่อมีการเติมอะตومให้เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดไม่บริสุทธิ์ที่มีความเข้มข้นสูงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แบบพลังงาน E_g จะมีค่าลดลง สังเกตค่าสภาพต้านทานทางไฟฟ้าเริ่มต้นที่อุณหภูมิห้องในภาพที่ 4 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าในกรณีที่มีการปล่อยแก๊สแอมโมเนียมในตัวอย่างของตัวอย่างท่อนาโนคาร์บอนที่อุณหภูมิห้องมีค่าสูงขึ้น

ผลการศึกษาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนภายใต้สนามไฟฟ้า



ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของการปลดปล่อยอิเล็กตรอนกับสนามไฟฟ้า ของท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ภายใต้อัตราการไหลดของแก๊สแอมโมนีเนียมแตกต่างกัน

การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนภายใต้สนามไฟฟ้า ที่มีปริมาณอัตราการไหลดของแก๊สแอมโมนีเนียมในการสังเคราะห์ต่างกัน พบว่า แนวโน้มของสนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนจากท่อนาโนคาร์บอนมีค่าลดลง เมื่อมีปริมาณอัตราการไหลดของแก๊สแอมโมนีเนียมในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 6 จากการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของตัวอย่าง CNT0 สังเกตได้ว่า ท่อนาโนคาร์บอนเริ่มมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอน เมื่อค่าสนามไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ $1.75 \text{ V}/\mu\text{m}$ ขณะที่ตัวอย่าง CNT30, CNT40 และ CNT50 มีค่าสนามไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนลดลงอยู่ที่ประมาณ $0.8 \text{ V}/\mu\text{m}$ จากผลการทดลองของสนามไฟฟ้าที่สามารถทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนบริเวณผนังท่อนาโนคาร์บอนนั้น ผลเกิดจากการที่ท่อนาโนคาร์บอนมีความบกพร่องของโครงสร้าง รวมทั้ง ท่อนาโนคาร์บอนมีปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น คันเนื่องจากอิเล็กตรอนจากชั้นไดเนอร์ ทำให้ท่อนาโนคาร์บอนมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ดีขึ้น เมื่อมีอัตราการไหลดของแก๊สแอมโมนีเนียมในการสังเคราะห์เพิ่มขึ้น



ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ของกราฟในรูปสมการของ Fowler-Nordheim (F-N) ของท่อนาโนคาร์บอน
ที่สั่งเคราะห์ภายใต้อัตราการไหลของแก๊สแอกซิเจนในเนียต่างกัน

จากกราฟ F-N ในภาพที่ 7 เมื่อพิจารณาความชันของกราฟกับสมการ F-N ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่ในรูปของ

$$\ln\left(\frac{J}{E^2}\right) = \ln\left(\frac{A\beta^2}{\phi}\right) - \frac{B\phi^{3/2}}{\beta E}$$

โดยที่ $A = 1.54 \times 10^{-6} (\text{A} \cdot \text{eV} \cdot \text{V}^2)$, $B = 6.83 \times 10^9 (\text{eV}^{-3/2} \text{Vm}^{-1})$ โดย β คือ ค่า field enhancement factor, J ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า, E ค่าสนามไฟฟ้า และ ϕ ค่าพลังงานขีดเริ่มของท่อนาโนคาร์บอน ($\sim 5.0 \text{ eV}$) ในการคำนวณค่า β สามารถพิจารณาได้จากความชันของกราฟ F-N

ตารางที่ 1 แสดงค่า β ของท่อนาโนคาร์บอนภายในตัวอย่าง

ตัวอย่างของท่อนาโนคาร์บอน	ค่า β ที่ได้จากการคำนวณ
CNT0	4929
CNT30	9999
CNT40	8526
CNT50	8146

จากตารางที่ 1 แสดงค่า β ของท่อนาโนคาร์บอนภายในตัวอย่างที่ได้จากการทดสอบสมบัติการปล่อยอิเล็กตรอน โดยพบว่าเมื่อมีการใช้แก๊สแอมโมเนียมเนยในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนมีผลทำให้ค่า β เพิ่มขึ้น ของตัวอย่าง CNT30, CNT40 และ CNT50 เปรียบเทียบกับตัวอย่าง CNT0 ซึ่งสังเคราะห์โดยไม่ใช้แก๊สแอมโมเนียมเนย ซึ่งแสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ดีขึ้น แต่ตัวอย่างไrog ตาม ค่า β ของตัวอย่าง CNT30 CNT40 และ CNT50 นั้น อาจมีผลจากปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การเรียงตัวหรือการเชื่อมต่อของท่อนาโนคาร์บอน มีลักษณะที่แตกต่างกัน ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ผลของค่า β ของท่อที่เกิดจากความบกพร่องเพียงอย่างเดียว แต่ตัวอย่างไrog ตาม ภายใต้สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่ดีขึ้นของท่อนาโนคาร์บอนนั้น สามารถอธิบายได้ว่า ความบกพร่องในโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนที่เกิดจากการเติมแก๊สแอมโมเนียมเนยในการสังเคราะห์ มีผลต่อสมบัติ การปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอน โดยที่อัตราการไหลของแก๊สแอมโมเนยในการสังเคราะห์สูง สามารถวัด ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้สูง

สรุปผลการวิจัย

อิทธิพลของการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลาຍชั้น ภายใต้อัตราการไหลของแก๊สแอมโมเนย ที่แตกต่างกัน พบว่าโครงสร้างโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนมีลักษณะผนังท่อที่หนา และโครงสร้างของท่อมีลักษณะเป็นแบบปล้องໄไฟ ซึ่งเกิดในกรณีที่อัตราการไหลของแก๊สแอมโมเนยในการสังเคราะห์มีค่าสูง สอดคล้องกับการวิเคราะห์ ของรายงานสเปกตรัมที่แสดงความบกพร่องของโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนจากการพิจารณาค่าอัตราส่วนของ I_G / I_D ที่ลดลง ภายใต้อัตราการไหลของแอมโมเนยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง จากผลการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้อง ของท่อนาโนคาร์บอน พบว่า ท่อนาโนคาร์บอนมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น เมื่ออัตราการไหลของแก๊สแอมโมเนย ในการสังเคราะห์สูงขึ้น สาเหตุเกิดจากผลของการระเจิงของอิเล็กตรอนกับความบกพร่องภายในท่อนาโนคาร์บอน ที่เพิ่มขึ้น และจากการศึกษาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ากับพังก์ชันของอุณหภูมิของท่อนาโนคาร์บอน ของท่อนาโนคาร์บอน CNT40 และ CNT50 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงสมบัติ ของการเป็นสารกึ่งตัวนำ ในขณะที่การศึกษาสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่อุณหภูมิห้องของท่อนาโนคาร์บอน มีการ ปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายในตัวอย่างได้สนับสนุนไฟฟ้าที่ต่ำลง เมื่อใช้แก๊สแอมโมเนยร่วมในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน จากผลการทดลองดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าการเติมแอมโมเนยในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลาຍชั้น ทำให้ท่อนาโน

かるบอนมีความบกพร่องเพิ่มขึ้น เมื่อมีปริมาณการเติมแอมโมเนียมที่สูงขึ้นและมีผลทำให้สมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนดีไซน์อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนของท่อนาโนคาร์บอนยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการปลดปล่อยอิเล็กตรอน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ประจำปีงบประมาณ 2555

เอกสารอ้างอิง

- Ayala, P., Arenal, R., Rummeli, M., Rubio, A. & Pichler, T. (2010). The doping of carbon nanotubes with nitrogen and their potential applications. *Carbon*, 48, 575-586.
- Belin, T. & Epron, F. (2005). Characterization methods of carbon nanotubes. *A review Journal Materials Science and Engineering B*, 119, 105-118.
- Barberio, M., Camarca, M., Barone, P., Bonanno, A., Oliva, A. & Xu, F. (2007). Electric Resistivity of Multi-walled Carbon Nanotubes at High Temperatures. *Surface Science*, 601, 2814-2818.
- Bonard, J.-M., Croci, M., Klinke, C., Conus, F., Arfaoui, I., Stoeckli, T. & Chatelain, A. (2003). Growth of carbon nanotubes characterized by field emission measurements during chemical vapor deposition. *Physical Review B*, 67, 085412.
- Bonard, J.M., Kind, H., Stockli, T. & Nilsson, L.O. (2001). Field emission from carbon nanotubes. *the first five years, Solid-State Electronics*, 45, 893-914.
- Cheng, Y. & Zhou, O. (2003). Electron field emission from carbon nanotubes. *Comptes Rendus Physique*, 4, 1021-1033.
- Chiu, P.W., Duesberg, G.S., Dettlaff-Weglikowska, U. & Roth, S. (2002). Interconnection of Single-walled Carbon Nanotubes by Chemical Functionalization. *Applied Physics Letters*, 80, 3811.
- Dresselhaus, M.S., Jorio, A. & Saito, R. (2010). Characterizing graphene, graphite, and carbon nanotubes by raman spectroscopy. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 1, 89-108.
- Ghosh, P., Tanemura, M., Soga, T., Zamri, M. & Jimbo, T. (2008). Field emission propertiy of N-doped aligned carbon nanotubes grown by pyrolysis of monoethanolamine. *Solid State Commun*, 147(1), 15-19.
- Hii, K.F., Vallance, R.R., Chikkamaranahalli, S.B., Menguc, M.P. & Rao, A.M. (2006).Characterizing field emission from individual carbon nanotubes at small Distances. *Journal of Vacuum Science & Technology B*, 24(3), 1081.
- Ibrahim, E.M.M., Khavrus, V. O., Leonhardt, A., Hampel, S., Oswald, S., Rümmeli, M. H. & Büchner, B. (2010). Synthesis, characterization, and electrical properties of nitrogen-doped single-walled carbon nanotubes with different nitrogen content. *Diamond and Related Materials*, 19, 1199-1206.
- Ismagilov, Z.R., Shalagina, A.E., Yu, O., Podyacheva, Ischenko, A.V., Kibis, L.S., Boronin, Chesalov, Y.A., Kochubey, D.I., Romanenko, A.I., Anikeeva, O.B., Buryakov,T.I. & Tkachev, E.Nn. (2009). Structure and electrical conductivity of nitrogen-doped carbon nanofibers. *Carbon*, 47(8), 1922-1929.
- Jo, S.H., Wang, D.Z., Huang, J.Y., Li, W.Z., Kempa, K. & Ren, Z.F. (2004). Field emission of carbon nanotubes grown on carbon cloth. *Applied Physics Letters*, 85, 810.
- Kurt, R., Klinke, C., Bonard, J.M., Kern, K. & Karimi, A. (2001). Tailoring the diameter of decorated C-N nanotubes by temperature variations using HF-CVD. *Carbon*, 39, 2163.

- Kim, Y-K., Kim, J-P., Park, C-K., Yun, S-J., Kim, W., Heu, S. & Park, J-S. (2008). Electron-emission properties of titanium carbide-coated carbon nanotubes grown on a nano-sized tungsten tip. *Thin Solid Films*, 517, 1156-1160.
- Lai, Y.H., Lian, H.B. & Lee, K.Y. (2009). Field emission of vertically aligned carbon nanotubes with various content of nitrogen. *Diamond and Related Materials*, 18, 544-547.
- Lim, S.H., Elim, H.I., Gao, X.Y., Wee, A.T.S., Ji, W., Lee, J.Y. & Lin, J. (2006). Electronic and optical properties of nitrogen-doped multiwalled carbon Nanotubes. *Physical Review B*, 73, 045402-1.
- Milne, W.I., Teo, K.B.K., Amaratunga, G.A.J., Legagneux, P., Gangloff, L., P.Schnell, J., Semet, V., Thien Binh, V. & Groening, O. (2004). Carbon nanotubes as field emission sources. *Journal of Materials Chemistry*, 14, 933-943.
- Park, C.K., Kim, J.P., Yun, S.J., Lee, S.H. & Park, J.S. (2007). Field emission properties of carbon nanotubes grown on a conical tungsten tip for the application of a microfocus x-ray tube. *Thin Solid Films*, 516, 304-309.
- Popov, V.N. (2004). Carbon nanotubes: Properties and application. *Materials Science and Engineering*, R 43, 61-102.
- Ray, S.C., Palnitkar, U., Pao, C.W., Tsai, H.M., Pong, W.F., Lin, I-N., Papakonstantinou, P., Chen, L.C. & Chen, K.H. (2009). Enhancement of electron field emission of nitrogenated carbon nanotubes on chlorination. *Diamond and Related Materials*, 18, 457-460.
- Ritter, U., Tsierkezos, N.G., Pylutskyy, Y.I., matzui, L.Y., Gubanov, V.O., Bilyi, M.M. & Davydenko, M.O. (2012). Structure-electrical resistivity relationship of N-doped multi-walled carbon nanotubes. *Journal of Materials Science*, 47, 2390.
- Sveningsson, M., Morjan, R.E., Nerushev, O. & Campbell, E.E.B. (2004). Electron field emission from multi-walled carbon naotubes. *Carbon*, 42, 1165-1168.
- Tian, G.L., Zhao, M-Q., Zhang, Q., Huang, J-Q. & Wei, F. (2012). Self-organization of nitrogen-doped carbon nanotubes into double-helix structures. *Carbon*, 50, 5323-5330.
- Weia, J., Hua, H., Zenga, H., Zhoua, Z., Yang, W. & Peng, P. (2008). Effects of nitrogen substitutional doping on the electronic transport of carbon nanotube. *Physica E*, 40, 462-466.
- Xu, E., Wei, J., Wang, K., Li, Z., Gui, X., Jai, Y., Zhu, H. & Wu, D. (2010). Doped carbon nanotube array with a gradient of nitrogen concentration. *Carbon*, 48, 3097-3102.